This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-181623

(43) Date of publication of application: 16.10.1984

(51)Int.CI.

H01L 21/31 C23C 15/00

H01L 21/203

(21)Application number : **58-055870**

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

31.03.1983

(72)Inventor: TAKEUCHI TORU

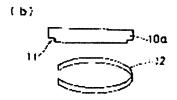
NAKAMURA MORITAKA

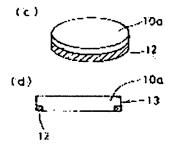
(54) SPUTTERING TARGET

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve a crack preventive effect by digging down the back of a target and fitting a ring-shaped crack preventive merallic plate to the dig-down section.

CONSTITUTION: The back of a target 10 previously molded to a discoid shape, etc. is shaven off, and an elastic copper piece 12 is fitted to the shaven-off section 11. A spring having elasticity or a shape memory alloy is proper for a material. A protruding section from a predetermined form in the fitted and projecting copper piece 12 is finished to a prescribed shape through machining. A target 13 formed in this manner is difficult to be broken even when the target is cracked because the metallic material 12 such as copper is made contain in the back of the target.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-181623

⑤Int. Cl.³
 H 01 L 21/31
 C 23 C 15/00
 H 01 L 21/203

識別記号

庁内整理番号 7739—5 F 7537—4 K 7739—5 F ❸公開 昭和59年(1984)10月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈スパツタリングターゲット

②特 願 昭58-55870

②出 願 昭58(1983) 3 月31日

⑩発 明 者 竹内透

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ⑩発 明 者 中村守孝

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 和 班

1. 発明の名称

スパックリングターゲット

2.特許請求の範囲

でき方式のスパックリングクーゲットであって、当該ターゲットの裏面を掘り下げ、当該掘り下げ部にリング状の割れ防止用の金属板をはめ込んだことを特徴とするスパックリングターゲット。
3. 発明の詳細な説明

(1)発明の技術分野

本発明はスパッタリング装置に使用されるターゲット、詳しくは置き方式のスパッタリングターゲットの製造方法に関する。

(2)技術の背景

スパックリングは高電圧放電によりガスを活性化し、この活性化されたガスにより所望の物質で形成されているターゲットを衝撃してたたき出されるターゲットの分子により膜成長を行う半導体装置の製造方法で、例えば大規模集積回路 (LSI) の隔間絶縁膜の形成などに用いられる。

第1図はスパッタリング装置の機略構成図で、 間図回はその一般的構成を示し、それを参照する と、1aはチェンバ、3aはターゲットを示し、ター ゲット3aは例えば網 (Cu) またはステンレスのバ ッキングプレート4に接着され、また前配パッキ ングプレート4の裏には磁石5が配置されている。

かかる構成において、図示せぬ排気装置によるりわ10 - 6 Torr以下の資空に保たれたチェンが1a 内に注入されるがス(Mr)が3 a 側に注入されるがス(Mr)が3 a 側にもっている路性(- 400 V)におれたケットト 3 a 側にもっている路性(アルト 5 のにはいたアット 1 3 a を出ている。かかるターゲットをはないないでは、クーゲットをにないまする。かかるターケットをはないでは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カーゲットをは、カードをは、

特開昭59-181623(2)

他方、問図句はターゲットの配置が置き方式であるスパッタリング装置の概略構成図で、問図を参照するとターゲット3bはチェンパ1bの下方に配置されたパッキングプレート4上に、ターゲットが置かれている。

上述した置き方式のターゲット3は、同図(a) に示す装置に比ベターゲット3bの交換が容易である利点をもつ反面いくつかの欠点がある。また実用上には金匹のターゲットにのみ限定されており焼結体での使用は困難であった。

(3)従来技術と問題点

従来焼結体であるターゲットは熱により割れ やすいものであるため、上述した如くインジウウ 半田などでバッキングプレートに接着していた。 しかしこの方式では冷却効果が十分であるが、ターゲット交換に時間と労力がかかり、多品量のは外 生産のLSI製造工程のように電視線用材料の変 更に応じ頻繁にターゲットを交換する場合により 変性に欠ける問題があった。また網板に単にメタルボンディングで接着しただけのターゲットを試 作してもスパッタリング中の発熱によりインジウム半田が溶け出し不純物混人の原因となる問題がある。 特に熱により割れやすい高融点材料の焼結体ターゲットについては、置き方式の実用化が困難であった。

(4) 発明の目的

本発明は上記従来の問題に鑑み、焼結体の避 き方式のスパッタリングターゲットにおいてひび 割れ防止効果も同上したスパッタリングターゲッ トの製造方法を提供することを目的とする。

(5)発明の構成

そしてこの目的は本意明によれば、置き方式のスパッタリングターゲットであって、当該ターゲットの裏面を掘り下げ、当該堀り下げ部にリング状の割れ防止の金属板をはめ込んだことを特徴とするスパックリングターゲットを提供することによって達成される。

(6) 発明の実施例

以下本発明実施例を図面により辞説する。 第2図は本発明実施例を説明するための讃き

方式スパッタリングターゲットの製造方法を示す 図で、例えば円板状に予め成型されたターゲット 10 (同図(a)) の裏面 (バッキングプレートに対向 する面) を同図(b)に符号11で示す如く約2~3 mm 削り取り、次いでこの削り取った部分11に弾力性 のある網片12をはめ込む。材料は弾力性のあるバ ネや形状記憶合金が適切である (同図(c))。

次いではめ込んで突出した制12のうち所定の形よりはみ出た部分を機械加工して所定の形に仕上げる(問図例)。このようにして形成したターゲット13は、更に銅の如き金属材料12がターゲットの背面に入っても割れにくくする効果がある。クーゲットが割れてしまうと前送した如くター程で、クーゲットが脱長膜に混入するが、クラックがはいってはそのおそれがないので、クラックがはいっても割れないということは選択な効果がある。

(7) 発明の効果

以上詳細に説明した如く、本発明によれば削れ防止効果の向上した置き方式の焼結体ターゲッ

トが提供されるため、置き方式ターゲットの使用 が命が延長するとともに、スパッタリングによる 半導体装置製造の量態性向上および良質の膜を成 最させることによる半導体装置の信頼性向上に効 果大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はスパックリング設置の機略構成図で、 同図回はその一般的な構成の装置、回は置き方式 ターゲットを用いた装置、第2図は本発明実施例 を説明するための図である。

3a,3b,10,13 …ターゲット、 4 … バッキングプレート、12…切れ目を もった朝リング

特 許 出願人 富士迎株式会社 代理人 弃理士 松 岡 宏四郎



特開昭59-181623(3)

